

- **Nombre ponente:** Dr. José Reyes Sasga.
- **Pasaporte/Cédula:** G12153792 ([Imagen pasaporte](#))
- **C.V y perfil profesional:** [C.V. Ver aquí.](#)
- **Resumen:** Investigador Titular "C", Instituto de Física, U.N.A.M., Ciudad de México. SNI: Nivel III, Area PRIDE Nivel D. FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL LICENCIATURA: Física, Facultad de Ciencias, UNAM (1979-1982). MAESTRIA: Física de Materiales, Facultad de Ciencias, UNAM (1983-1985). DOCTORADO: Ciencia de Materiales, Centro de Investigación y Estudios Superiores de Ensenada, CICESE (1986-1988). ESTANCIAS POSTDOCTORALES 1. Amberes, Bélgica. Universidad de Amberes (RUCA). 1988. 2. Berkeley, CA, E.U. Laboratorio Nacional "Lawrence Berkeley".
- **Título de la charla y resumen:** MICROSCOPIA ELECTRONICA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO.

Resumen: Se comentaran los principios ópticos de la microscopía electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés), así como sus componentes, su funcionamiento, uso y aplicaciones. Se comentaran aspectos históricos que llevaron a su invento, sus alcances presentes y su evolución en un futuro cercano.

- **Foto:**

